PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-082245

(43) Date of publication of application: 28.03.1997

(51)Int.CI.

H01J 29/94 H01J 1/30 H01J 9/24 H01J 9/39 H01J 29/28 H01J 31/12

(21)Application number: 07-322021

11.12.1995

(71)Applicant: CANON INC

(72)Inventor: ONO TAKEO

SATO YASUE

(30)Priority

(22)Date of filing:

Priority number: 06310524

07173622

Priority date: 14.12.1994

4 Priority country : JP

10.07,1995

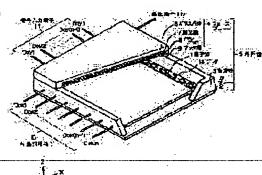
JP

(54) IMAGE FORMING DEVICE AND ACTIVATION METHOD FOR GETTER MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To quickly remove gases generated in an envelope, and restrain a drop in brightness with the lapse of time.

SOLUTION: An envelope 5 is made of a rear plate 2, and a face plate 4 laid so as to be faced to the rear plate 2 via a support frame 3. Also, an electron source 1 with an electron emission element for emitting electrons is provided on the rear plate 2. The face plate 4 has a fluorescent screen 7 capable of being luminous under exposure to an irradiated electron beam, and a metal back 8 formed on the surface of the fluorescent screen 7. Furthermore, a getter layer 9 made of a getter material is formed on the surface of the metal back B.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.12.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3423511

[Date of registration]

25.04.2003

先行技術

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-82245

(43)公開日 平成9年(1997)3月28日

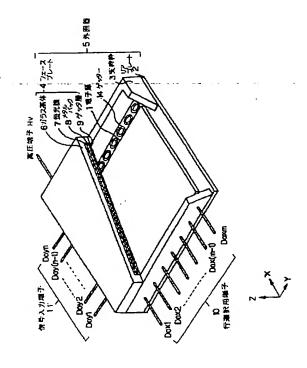
(51) Int.Cl.*	識別記号	庁内整理番号	FΙ					技術表示箇所
H01J 29/94			H01	J 29	9/94			
1/30				1	/30		В	
9/24				9	9/24		В	
9/39				g	3/39		Α	
29/28				23	9/28			
50,50		審查請求	未請求	請求項	の数21	OL	(全 24 頁)	最終質に続く
(21)出願番号	特顯平7-322021		(71) 出	人度出	00000			
						ン株式		
(22) 出顧日	平成7年(1995)12月11日						下丸子3丁目	30番2号
			(72)発明者 小野 武夫					
(31)優先権主張番号	特顏平6-310524		}					30番2号 キヤ
(32) 優先日	平6 (1994)12月14	3				式会社	内	
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(72) 3	说明者	佐藤			
(31)優先権主張番号	特願平7-173622							30番2号 キヤ
(32) 優先日	平7 (1995) 7月10	B				大会社		
(33)優先權主張国	日本 (JP)	•	(74) (人理人	弁理:	L 若林	思	
					•			
			1	-				

(54) 【発明の名称】 画像形成装置及びゲッタ材の活性化方法

(57)【要約】

【課題】 外囲器内に発生したガスを速やかに除去し、 輝度の経時的低下を抑える。

【解決手段】 外囲器5は、リアプレート2と、支持枠3を介してリアプレート2に対向配置されたフェースプレート4とで構成される。リアプレート2には、電子を放出する電子放出素子が設けられた電子源1が配置される。フェースプレート4は、電子線の照射により発光する蛍光膜7と、蛍光膜7の表面に形成されたメタルバック8とを有する。メタルバック8の表面には、さらに、ゲッタ材で形成されたゲッタ層9が形成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 外囲器内に電子源と画像形成部材とを有し、前記画像形成部材は、蛍光膜及び該蛍光膜を被覆するメタルバックを有する画像形成装置において、

- 前記メタルバックは、ゲッタ材を有することを特徴とする画像形成装置。

【請求項2】 前記メタルバックは、前記ゲッタ材で被 寝されている請求項1 に記載の画像形成装置。

【請求項3】 前記蛍光膜は、複数の蛍光体の領域と該領域間を分離する黒色材とを有し、前記ゲッタ材は、前記黒色材上に前記メタルバックを介して配置されている請求項2に記載の画像形成装置。

【請求項4】 前記メタルバックの厚さは50nm以下であり、かつ、前記ゲッタ材は、30nm~50nmの範囲内の厚さを有する膜である請求項2に記載の画像形成装置。

【請求項5】 前記メタルバックはゲッタ材よりなる請求項1に記載の画像形成装置。

【請求項6】 前記ゲッタ材は、50nm~70nmの 範囲内の厚さを有する膜である請求項5に記載の画像形 20 成装置。

【請求項7】 前記ゲッタ材は、Ti、Zr、またはこれらのうち少なくとも一種を主成分とする合金からなる請求項1ないし6のいずれか1項に記載の画像形成装置。

【請求項8】 前記合金は、さらに、Al、V、Feのいずれか一種以上の元素を副成分として含有する合金である請求項7に記載の画像形成装置。

【請求項9】 前記電子源は、基板上に複数の電子放出 素子が配設された電子源である請求項1ないし8のいず 30 れか1項に記載の画像形成装置。

【請求項10】 前記電子源は、マトリクス配線された 複数の電子放出素子が基板上に配設された電子源である 請求項1ないし8のいずれか1項に記載の画像形成装 置

【請求項11】 前記電子源は、表面伝導型電子放出素 子を有する請求項1ないし10のいずれか1項に記載の 画像形成装置。

【請求項12】 前記電子源は、横型の電界放出型電子 放出素子を有する請求項1ないし10のいずれか1項に 40 記載の画像形成装置。

【請求項13】 外囲器内に、基板上に複数の電子放出素子が配設された電子源と、前記基板に対向して配置された画像形成部材とを有する画像形成装置において、前記画像形成部材の画像形成領域に対向する前記基板領域内で、かつ、前記電子放出素子以外の前記基板領域に、ゲッタ材が配設されていることを特徴とする画像形成装置

【請求項14】 前記ゲッタ材を活性化するための配線 が、前記基板上に配設されている請求項13に記載の画 50

像形成装置。

(請求項15) 前記ゲッタ材が、前記電子放出素子に 電圧を印加するための配線のうち高電位側の配線に接続 されている請求項13に記載の画像形成装置。

(請求項16) 前記ゲッタ材は、Ti、Zr、または これらのうち少なくとも一種を主成分とする合金からな る請求項13ないし15のいずれか1項に記載の画像形 成装置。

【請求項17】 前記電子源は、マトリクス配線された 複数の電子放出素子が基板上に配設された電子源である 請求項13ないし16のいずれか1項に記載の画像形成 装置

【請求項18】 前記電子源は、表面伝導型電子放出素子を有する請求項13ないし17のいずれか1項に記載の画像形成装置。

【請求項19】 前記電子源は、横型の電界放出型電子 放出素子を有する請求項13ないし17のいずれか1項 に記載の画像形成装置。

【請求項20】 請求項1ないし19のいずれか1項に 記載の画像形成装置のゲッタ材の活性化方法であって、 前記画像形成装置の電子源より放出される電子線を、前 記ゲッタ材に照射することを特徴とするゲッタ材の活性 化方法。

【請求項21】 請求項1ないし19のいずれか1項に記載の画像形成装置のゲッタ材の活性化方法であって、前記画像形成装置の電子源に印加される電圧、または前記電子源と画像形成部材との間に印加される電圧を制御することにより、前記電子源より放出される電子線を前記ゲッタ材に照射することを特徴とするゲッタ材の活性化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、真空容器内に、電子源と、該電子源から放出された電子線の照射により画像を形成する画像形成部材(蛍光体)とを備えた画像形成装置、及び該画像形成装置でのゲッタ材の活性化方法に関する。

[0002]

【従来の技術】電子源より放出された電子ビームを画像表示部材である蛍光体に照射し、蛍光体を発光させて画像を表示する装置においては、電子源と画像形成部材を内包する真空容器の内部を高真空に保持しなければならない。それは、真空容器内部にガスが発生し、圧力が上昇すると、その影響の程度はガスの種類により異なるが、電子源に悪影響を及ぼして電子放出量を低下させ、明るい画像の表示ができなくなるためである。また、発生したガスが、電子ビームにより電離されてイオンとなり、これが電子を加速するための電界により加速されて電子源に衝突することで、電子源に損傷を与えることもある。さらに、場合によっては、内部で放電を生じさせ

3

る場合もあり、この場合は装置を破壊することもある。 【0003】通常、画像表示装置の真空容器はガラス部 材を組み合わせて、接合部をフリットガラスなどにより 接着して形成されており、一旦接合が完了した後の圧力 の維持は、真空容器内に設置されたゲッタによって行わ れる。

【0004】通常のCRTでは、Baを主成分とする合金を、真空容器内で通電あるいは高周波により加熱し、容器内壁に蒸着膜を形成、これにより内部で発生したガスを吸着して高真空を維持している。

【0005】一方、多数の電子放出素子を平面基板上に 配置した電子源を用いた平板状ディスプレイの開発が進 められているが、との場合、真空容器の容積はCRTに 比べ小さくなるのに対し、ガスを放出する壁面の面積は 減少せず、このため同程度のガスの発生があった場合の 容器内の圧力の上昇が大きくなり、とれによる悪影響は 深刻になる。また、CRTでは真空容器内部に、電子源 や画像表示部材のない壁面が十分にあって、この部分に 上述のようなゲッタ材を蒸着することができるが、平板 状ディスプレイの場合は、真空容器内面の面積の多く を、電子源と画像形成部材が占めている。この部分に上 記のような蒸着型のゲッタ膜が付着すると、配線のショ ートなどの悪影響が生ずるため、ゲッタ膜を形成できる 場所は限定される。そのため、真空容器のコーナーなど をゲッタ膜の形成に用い、画像形成部材と電子源とで構 成される部分(以下「画像表示領域」と呼ぶ)にゲッタ 材が付着しないようにすることが考えられるが、平板状 ディスプレイの大きさがある程度大きくなると、ガス放 出量と比較して十分なゲッタ蒸着膜の面積を確保するこ とができなくなる。

【0006】 これを解決し、十分なゲッタ膜の面積を確保するため、図20(a)に示すように、外囲器1005内に対向配置された蛍光体1006と電界放出素子1007との間の画像表示領域の外側、例えば外周部にワイヤーゲッタ1008を張設し、これにより外周部の壁面にゲッタ膜1009を蒸着して形成する方法(特開平5-151916号公報)、図20(b)に示すように、フェースプレート1014とリアプレート1012と間の空間の側方に、ゲッタ膜を形成するためのゲッタ材1018を有するゲッタ室1015を付随させる方法 40(特開平4-289640号公報など)、電子源基板と真空容器のリアプレートの間に空間を設けて、ここにゲッタ膜を形成する方法(特開平1-235152号公報など)などが提案されている。

[0007] 平板状画像表示装置における、真空容器内でのガスの発生の問題には、上記のような問題の他、局所的に圧力が上昇しやすいという問題がある。電子源と画像表示部材を有する画像表示装置において、真空容器内で、ガスを発生させる部分は、おもに電子ビームにより照射される画像表示領域と、電子源それ自体とであ

る。従来のCRTの場合、画像表示部材と電子源は離れ ており、両者の間には、真空容器内壁に形成されたゲッ タ膜があるため、画像表示部材で発生したガスは、電子 源に到達するまでに広く拡散し、一部はゲッタ膜に吸着 されて、電子源の所ではそれほど極端に圧力が高くなら ない。また、電子源自身の周りにもゲッタ膜があるた め、電子源自体から放出されたガスによっても極端な局 所的な圧力上昇は生じない。ところが、平板状画像表示 装置においては、画像表示部材と電子源が、接近してい るため、画像表示部材から発生したガスは、十分拡散す る前に電子源に到達して、局所的な圧力上昇をもたら す。特に画像表示領域の中央部では、ゲッタ膜を形成し た領域まで、拡散するととができないため、周辺部に比 ベ局所的な圧力上昇がより大きく現れるものと考えられ る。発生したガスは、電子源から放出されて電子により イオン化され、電子源と画像表示部材の間に形成された 電界によって加速され、電子源に損傷を及ぼしたり、放 電を生じせしめて電子源を破壊したりする場合がある。 【0008】との様な事情を考慮して、特定の構造を有 20 する平板状画像表示装置では、画像表示領域内にゲッタ 材を配置して、発生したガスを即座に吸着するようにし た構成が開示されている。例えば、特開平4-1243 6号公報では、電子ピームを引き出すゲート電極を有す る電子源において、該ゲート電極をゲッタ材で形成する 方法が開示されており、円錐状突起を陰極とする電界放 出型の電子源と、pn接合を有する半導体電子源が例示 されている。また、特開昭63-181248号公報で は、カソード(陰極)群と真空容器のフェースプレート との間に、電子ビームを制御するための電極(グリッド 30 など)を配置する構造の平板状ディスプレイにおいて、 この制御用電極上にゲッタ材の膜を形成する方法が開示 されている。

【0009】また、米国特許第5、453、659号、"Anode Plate for Flat Panel Display having Integrated Getter"、issued 26 Sept.1995、to Wallace et al. では、画像表示部材(アノードブレート)上の、ストライプ上の蛍光体同士の隙間にゲッタ部材を形成したものが開示されている。この例では、ゲッタ材は、蛍光体及びそれと電気的に接続された導電体とは電気的に分離されており、ゲッタに適当な電位を与えて電子源の放出した電子を照射・加熱することで、ゲッタの活性化を行う、あるいは、ゲッタに通電加熱して活性化を行うものである。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】平板状ディスプレイに使用する電子源を構成する電子放出素子としては、構造と製造方法が簡単なものが、生産技術、製造コスト等の観点から見て望ましいことはいうまでもない。製造プロセスが、薄膜の積層と簡単な加工で構成されているもの、あるいは、大型のものを製造する場合は、印刷法な

5

どの真空装置を必要としない技術により製造できるもの が求められる。

【0011】 この点で、上述の特開平4-12436号 公報に開示された、ゲート電極をゲッタ材により構成した電子源は、円錐状の陰極チップの製造、あるいは半導体の接合の製造などが真空装置中での煩雑な工程を要し、また大型化するには製造装置による限界がある。

し、また人堂にするには製造製造によるほかから。 【0012】また、特開昭63-181248号公報の様に、電子源とフェースプレートの間に、制御電極などを設けた装置では、構造が複雑になり、製造工程でこれ 10 ら部材の位置合わせなど煩雑な工程が伴うことになる。 【0013】また、米国特許第5、453、659号に開示された、ゲッタ材をアノードプレート上に形成する方法は、ゲッタ材と蛍光体の間の電気的な絶縁をとることが必要で、精密な微細加工のために、フォトリソグラフィー技術によるパターニングを繰り返し行って作成される。このため、工程が煩雑となり、またフォトリソグラフィーに用いる装置の大きさなどから、製造できる画像表示装置の大きさが制限される。

【0014】製造工程が容易であるという上述の要求を満たしうる構造を持った電子放出素子としては、横型の電界放出型電子放出素子を挙げることができる。横型の電界放出型電子放出素子は、平面基板上に尖った電子放出部を有する陰極(カソード)と、カソードに高電界を印加するための陽極(ゲート)を対向させて形成したもので、蒸着、スパッタ、メッキ法などの薄膜堆積法と、通常のフォトリソグラフィー技術により製造できる。また、表面伝導型電子放出素子は、一部に高抵抗部を有する導電性薄膜に電流を流すことにより、電子が放出されるもので、本出願人による出願、特開平7-235255号公報にその一例が示されている。

【0015】 これらの素子を用いた電子源では、特開平4-12436号公報に開示された様な形状のゲート電極や、特開昭63-181248号公報に開示された様な制御電極を有しないため、これらと同様な手法で、画像表示領域内にゲッタを配置することはできず、画像表示領域の外側にゲッタを配置することになる。

[0016] 先にも述べたように、画像表示装置において、ガスの発生源として最も寄与の大きいものは高エネルギーの電子によって衝撃を受ける蛍光膜などの画像表示部材と、電子源それ自身である。もちろん、高温で時間をかけてベーキングするなど、十分に脱ガス処理が実行できれば、ガスの発生は避けられるが、実際の装置では、電子放出素子その他の部材が熱的なダメージを受けるため、十分に脱ガス処理が行えない場合があり、この様な場合には、ガスが発生する可能性が高い。発生したガスの圧力が比較的低い場合には、このガスが電子源の電子放出部に吸着して特性に影響を及ぼす他、電子源から放出される電位によってイオン化されたガス分子が、

画像表示部材と電子源の間、または電子源の正極と負極の間に印加された電圧によって形成された電界により加速され、電子源の正極または負極に衝突してダメージを与えるおそれがある。

【0017】また、局所的・瞬間的にガスの圧力が高く なった場合には、電界により加速されたイオンが、別の ガス分子に衝突して、次々にイオンを生成し、放電を生 じせしめるおそれがある。との場合には、電子源が部分 的に破壊され、電子放出特性の劣化を引き起こすおそれ がある。画像表示部材からのガスの発生は、画像表示装 置形成後に、電子を放出させ、これにより蛍光体を発光 させる際、蛍光体に含まれているH、O等のガスが急激 に放出される。これにより駆動開始初期に画像の輝度が 目立って低下するなどの現象を引き起こす場合がある。 更にこの後、駆動を継続することにより、電子源周辺な どからもガスが放出され、徐々に特性が劣化する。従来 の如く、表示領域の外側にゲッタ領域を設けた場合に は、画像表示領域の中央付近で発生したガスは、外側の ゲッタ領域に到達するまでに時間がかかるだけでなく、 ゲッタに吸着される前に電子源に再吸着して、電子放出 特性を劣化させるのを防止するのに、十分な効果を発揮 できず、特に画像表示領域の中央で、画像の輝度低下が 目立つ場合がある。従って、上記のようなゲート電極あ るいは制御電極を有しない構造の平板状画像表示装置に おいて、発生したガスが速やかに除去されるよう、画像 表示領域内にゲッタ部材を配置しうる新規な構造の装置 を創出するととが求められていた。

【0018】本発明は、以上述べた不都合を解消し得る画像形成装置の提供を目的とするもので、特に、輝度の経時的変化(経時的低下)の少ない画像形成装置の提供を目的とする。又、本発明は、画像形成領域内での経時的な輝度バラツキの発生の少ない画像形成装置の提供を目的とする。又、本発明は、上記画像形成装置が備えるゲッタの有効な活性化方法を提供することを目的とする。

[0019]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため本発明の画像形成装置は、外囲器内に電子源と画像形成部材とを有し、前記画像形成部材は、蛍光膜及び該蛍光膜を被覆するメタルバックを有する画像形成装置において、前記メタルバックは、ゲッタ材を有することを特徴とする。

【0020】 CCで、前記メタルバックは、前記ゲッタ 材で被覆されているものであってもよく、この場合に は、前記蛍光膜は、複数の蛍光体の領域と該領域間を分 離する黒色材とを有し、前記ゲッタ材は、前記黒色材上 に前記メタルバックを介して配置されているものや、前 記メタルバックの厚さは50nm以下であり、かつ、前 記ゲッタ材は、30nm~50nmの範囲内の厚さを有 する膜であるものであってもよい。

【0021】さらに、前記メタルバックはゲッタ材より なるものであってもよく、との場合には、前記ゲッタ材 は、50mm~70mmの範囲内の厚さを有する膜であ ってもよい。

- 【0022】前記ゲッタ材は、Ti、Zr、またはこれ らのうち少なくとも一種を主成分とする合金からなるも のや、さらに、AI、V、Feのいずれか一種以上の元 素を副成分として含有するものであってもよい。

【0023】また、本発明の画像形成装置は、外囲器内 に、基板上に複数の電子放出素子が配設された電子源 と、前記基板に対向して配置された画像形成部材とを有 する画像形成装置において、前記画像形成部材の画像形 成領域に対向する前記基板領域内で、かつ、前記電子放 出素子以外の前記基板領域に、ゲッタ材が配設されてい ることを特徴とするものでもある。

【0024】との場合、前記ゲッタ材を活性化するため の配線が前記基板上に配設されているものや、前記ゲッ タ材が前記電子放出素子に電圧を印加するための配線の うち高電位側の配線に接続されているものや、前記ゲッ タ材は、Ti、Zr、またはこれらのうち少なくともー 20 種を主成分とする合金からなるものでもよい。

【0025】そして、上記各発明の画像形成装置におい て、前記電子源は、マトリクス配線された複数の電子放 出素子が基板上に配設された電子源であるものであって もよいし、前記電子源は、表面伝導型電子放出素子を有 するものや、横型の電界放出型電子放出素子を有するも のであってもよい。

【0026】上記のとおり構成された本発明の画像形成 装置では、画像形成部材のメタルバックにゲッタ材を有 し、あるいは電子源基板の、画像形成部材の画像形成領 30 域に対向する部分の電子放出素子以外の領域にゲッタ材 を配設することにより、広い面積で、しかも最もガスを 放出する部分の近傍にゲッタ材が配置されることとな る。その結果、外囲器内に発生したガスはゲッタ材に速 やかに吸着され、外囲器内の真空度が良好に維持される ので、電子放出素子からの電子放出量が安定する。

【0027】一方、本発明のゲッタ材の活性化方法は、 上記本発明の画像形成装置のゲッタ材の活性化方法であ って、前記画像形成装置の電子源より放出される電子線 を、前記ゲッタ材に照射することを特徴とする。また、 前記画像形成装置の電子源に印加される電圧、または前 記電子源と画像形成部材との間に印加される電圧を制御 するととにより、前記電子源より放出される電子線を前 記ゲッタ材に照射するものでもよい。

【0028】本発明のゲッタの活性化方法では、画像形 成装置に設けられたゲッタ材に、電子源より放出される 電子線を照射することにより活性化するので、ゲッタ材 の活性化のための特別な仕組みを必要とせずに、ゲッタ 材が活性化される。また、ゲッタ材のガス吸着性能が低 下した場合にも、同様に電子線を照射することによりゲ 50 小さくなると、ゲッタとしての能力が不足するので、こ

ッタ材を活性化する。

[0029]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の好ましい態様を 例に挙げて、本発明を詳述する。

【0030】上記課題を解決するためになされた本発明 の好ましい態様の第1例は、フェースプレートの蛍光膜 上に形成されたメタルバック上に、導電性を有するゲッ タ材の薄膜を重ねて形成したものである。

【0031】図1を用いて説明する。図1は本発明の画 像形成装置の構成の一例を模式的に示すものである。1 は電子源で、複数の電子放出素子を基板上に配置し、適 当な配線を施したものである。2はリアプレート、3は 支持枠、4はフェースプレートで、接合部において、フ リットガラスなどを用いて互いに接着され、外囲器5を 形成している。フェースプレート4は、ガラス基体6の 上に、蛍光膜7、メタルバック8、ゲッタ層9が形成さ れてなり、この部分は画像表示領域となる。蛍光膜7は 白黒画像の表示装置の場合には、蛍光体のみからなる が、カラー画像を表示する場合には、赤、緑、青の3原 色の蛍光体によりビクセルが形成され、その間を黒色導 電材で分離した構造とする。黒色導電材はその形状によ り、ブラックストライプ、ブラックマトリクスなどと呼 ばれる。詳細は後述する。メタルバック8はA 1 等の導 電性薄膜により構成される。また、後述するゲッタ層 9 の材料を用い、メタルバック8がゲッタ層9を兼ねるよ うにすることも可能である。メタルバック8は、蛍光体 から発生した光のうち、電子源1の方に進む光をガラス 基体6の方向に反射して輝度を向上させるとともに、外 囲器5内に残留したガスが、電子線により電離され生成 したイオンの衝撃によって、蛍光体が損傷を受けるのを 防止する働きもある。また、フェースプレート4の画像 表示領域に導電性を与えて、電荷が蓄積されるのを防 ぎ、電子源1に対してアノード電極の役割を果たすもの である。

【0032】その上に形成されるゲッタ層9は、本発明 を特徴づけるものであって、電子源1とフェースプレー ト4から発生したガスを吸着する。

【0033】 該ゲッタ層9が、上記のメタルバック8の 機能を兼ねる場合は、十分な導電性を有する必要があ

【0034】一般に厚さt、幅w、長さlの薄膜の長さ 方向に流れる電流に対する抵抗値をRとしたとき、R= Rs(1/w)の関係であらわされる"シート抵抗値" Rsが定義され、十分な導電性を有するには、この値R sが大きくてはいけない。薄膜の構造が一様ならば、R sと薄膜の材質の抵抗率 ρ との間にR s = ρ / t の関係 があり、従って、tはある程度厚くなくてはならない。 また、ゲッタとして十分な量のガスを吸着するために は、ある程度の体積が必要となり、従って、しかあまり

の点からも厚さの下限が定められる。

【0035】一方、メタルバック8の厚さは、入射する 電子ビームが十分に透過して蛍光体に到達する程度でな ければならない。メタルバック8の厚さtと入射電子量 - [。、透過電子量 [、の間には大雑把に言って、「、= I。exp {- (t / I。)) の関係がある。 I。はメ タルバック材質中での電子の平均自由工程であり、メタ ルバック8の材質と、電子の入射エネルギーによって決 まる量である。実際の値は、弾性散乱と非弾性散乱の比 率やメタルバック8の膜の微細構造などによって様々な 10 影響を受けるので、実験的に決定しなくてはならない。 [0036]また、ゲッタ材があまり厚くならなければ A 1 のメタルバック8上に一様に重ねて形成しても良 い。この場合、導電性はメタルバック8によって確保さ れるので、ゲッタ材として有効である限りゲッタ材の層 が薄くなっても差し支えない。

【0037】また、上記蛍光膜9のブラックストライプ あるいはブラックマトリクスの (メタルバック8を介し て)上に選択的に形成すれば、ゲッタ材による電子の吸 収がなく、ゲッタ層9の厚さ自体は厚くすることができ 20 るので、より望ましい。

【0038】上記の構成の画像表示部材は、ゲッタ材と 蛍光体が電気的に接続された構造であるので、比較的単 純な工程により製造するととができ、前述の米国特許第 5、453、659号の「アノードプレート」よりも製 造が容易で、大型化に適している。ゲッタ材が、パター ニングされて形成される場合でも、従来例の場合のよう に、ゲッタ材と蛍光体の絶縁が必要ではないので、それ ほど厳密なパターニングは必要なく、メタルバック8上 に適当なマスクをのせて、真空蒸着法またはスパッタリ ング法によって、ゲッタ層 9 を成膜することにより、製 造が可能である。

[0039]米国特許第5, 453, 659号との対比 において、本発明が、この様な単純な構成の画像表示部 材が使用できる理由については、後述する。

【0040】ゲッタ材としては、通常用いられるものの うち、十分な導電性を有するものが望ましい。例えば、 Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, W等の金属及びと れらの合金を用いることができる。また、合金の成分と して、AI、Fe、Ni等を含んでも良い。

【0041】さらに、ゲッタによるガス吸着が進んだ場 合に、ゲッタ層9の導電性を確保するための手法とし て、ベースとなるゲッタ材に、これよりも反応性の低い 金属元素を含有させて用いることが考えられる。具体的 には、ベースとなる材料の元素よりも電気陰性度の値の 大きなものを含有させる。とうすると、ゲッタ材に含ま れる例えば乙ェ、Tiなどがガスを吸収して酸化された 場合、他の元素は金属として取り残され、これにより導 電性を確保することができる。例えば、Ti (電気陰性 度1.5)、Zr(同1.4)に上記のFe、Ni(電 50 加熱処理を行い、接合部を溶着する。

気陰性度はともに1.8)等を含有させた合金が挙げら れる。Fe、Ni以外の電気陰性度の大きな元素を含有 させても同様の効果が期待できる。

10

【0042】10は、電子放出させる素子の行を選択す る、行選択用端子、11は選択された行に属する電子放 出衆子の電子放出量を制御するための信号を入力する、 信号入力端子である。とれらの端子の形態は、電子源 1 の構造や制御の方法により適宜望ましいものが選ばれる もので、図に示した構造に限られるものではない。

【0043】つづいて、上述の蛍光膜7の構造について 説明する。図2(a)は、蛍光体13がストライプ状に 並べられた場合で、赤(R)、緑(G)、青(B)の3 原色の蛍光体13が順に形成され、その間が黒色導電材 12によって分離されている。この場合、黒色導電材1 2の部分はブラックストライプと呼ばれる。図2(b) は蛍光体13のドットが格子状に並び、その間を黒色導 電材12によって分離したものである。この場合には、 黒色導電材12はブラックマトリクスと呼ばれる。蛍光 体13の各色の配置方法は数種あり、これに応じてドッ トの並び方は、図示した三角格子の他、正方格子などを 採用する場合もある。

【0044】ガラス基体6上への黒色導電材12と蛍光 体13のパターニング法としては、スラリー法や印刷法 などが使用できる。蛍光膜7を形成した後、さらにA1 等の金属の膜を形成し、メタルバック8とする。この上 にさらにゲッタ層9を成膜するが、ブラックマトリクス またはブラックストライプ上に選択的にゲッタ9層を設 ける場合には、適当な開口パターンを有するマスクを、 十分に位置合わせして固定する。この際マスクがメタル 30 バック8に接触せず、しかもできるだけメタルバック8 とマスクの間隔が狭くなるようにする必要がある。この 様にしてガラス基体6に、スパッタ法、真空蒸着法など によりTi、Zr等あるいはこれらを含む合金よりなる ゲッタ層9を形成する。さらにこれ以降の取り扱いを容 易にするため、ゲッタ層9の表面に薄い窒化層を形成し て安定化するのが好ましい。このために、ゲッタ層9の 成膜終了後の、真空装置内に、窒素ガスを導入し、必要 に応じて適宜加熱する。このとき形成された窒化層は、 「ゲッタ活性化処理(後述)」により除去する。

【0045】以上のようにして形成されたフェースプレ ート4と、支持枠3、リアプレート2と、電子源1やそ の他の構造体を組み合わせ、支持枠3と、フェースプレ ート4、リアプレート2を接合する。接合は、接合部に フリットガラスを付け、400℃程度に加熱して行う。 電子源1などの内部構造体の固定も同様に行う。実際の 操作としては、大気中で300℃程度の加熱処理を行 い、フリットガラス中にバインダーとして含まれる成分 を除去(この工程を「仮焼成」と呼ぶ)した後、Ar等 の不活性ガス (inert gas)中で、400℃の

【0046】この後、電子源1の活性化処理など必要な 処理を行って、外囲器5の内部を十分排気した後、排気 管 (不図示) をバーナーで加熱して封じ切る。最後に、 ゲッタ処理を行うが、これは上記ゲッタ層9とは別に外 -囲器5内に設けた蒸着型ゲッタ14(図では、模式的に リング状ゲッタを表示)を加熱して外囲器5の内壁に蒸 着してゲッタ材の膜を形成する処理である(ゲッタの) 「フラッシュ」という)。とれによって形成されるゲッ タ膜は、外囲器5内の画像表示領域の外に位置する。 [0047] つづいて、フェースプレート4 に形成され 10 た上記ゲッタ層9の活性化を行う。

【0048】なお、本明細書の以下の説明では、2種類 の異なった処理を指す「活性化」という言葉が現れる。 第1は電子放出素子の活性化である。電子放出素子は、 その巨視的な形状が形成されただけでは全く電子を放出 しなかったり、どく僅かしか電子を放出しない場合があ る。これに表面を改質するなどの処理を行い、所望の強 さの電子放出が起こるようにすることを指すものであ る。第2は、ゲッタ材の活性化である。2r,Ti等を 主成分とする、非蒸着型のゲッタは、上述のように表面 20 に窒化層などを形成し、安定に取り扱うことができるよ うにしている。これを真空中で加熱するなどの方法によ り、窒素原子をゲッタ材の内部に拡散させて、清浄な表 面を形成し、ゲッタ作用が発現するようにすることを指 す。以下では、混乱を避けるため必要な場合には、ゲッ タ材の活性化に対して「ゲッタ活性化」という言葉を用

【0049】本例の画像表示装置において、初期のゲッ タ活性化は外部からの加熱によって行っても良いし、電 子放出素子から放出される電子ビームの軌道を、画像表 30 示の場合より少し変化させ、ゲッタ層9を電子ビームで 照射することによって行っても良い。電子ビームの軌道 を変化させる方法としては、電子放出素子として、横型 の電界放出型電子放出素子や表面伝導型電子放出素子を 用いた場合には、素子に印加する電圧と、素子とメタル バック8の間に印加する電圧を適当に変化させることに よって行うことができる。

【0050】上記のように、画像表示用の電子放出素子 から放出される電子ビームによりゲッタ活性化を行え ば、そのための特別な仕組みを形成する必要はない。従 40 って、画像表示装置が、使用を開始した後、ゲッタ材の 排気性能が低下した場合に、これを再生させるために は、電子ビーム照射によって同様の処理を行う方法を採 用する。

【0051】ところで、本発明の画像表示装置の電子源 1を構成する電子放出素子、横型の電界放射型電子放出 素子あるいは表面伝導型電子放出素子、から放出された 電子は、素子の構造のために、電子源基板と平行な特定 の方向 (「横方向」) の運動量成分を有する (電子ビー ムの拡散のために、個々の電子がランダムに持つ成分で 50 にゲッタ層を有するものであっても、ゲッタ層のないも

はなく、ビームに含まれる電子が平均として持つ成 分)。このため、電子ビームが画像表示部材に到達する 位置は、電子放出素子の直上からはずれる。電子源1と 画像表示部材の位置合わせは、このズレを考慮して行う が、このズレ量は、索子に印加する電圧Vfと、索子と 画像表示部材(アノード)との間に印加する電圧Vaを 変化させることで調整することができる。この原理を用 いて、通常は蛍光体の位置に到達する電子ビームを黒色 導電材の位置にずらすことができる。これにより、黒色 導電材の位置に形成されたゲッタ材にも電子ビームを照 射することができるので、米国特許第No. 5. 45 3,659号のような複雑な構成を採用しなくても良

【0052】本発明の好ましい実施態様の第2は、電子 源の基板上の電子放出素子以外の部分に、ゲッタ層を形 成することである。上記実施態様の第1の場合と同様に 電子放出素子から放出される電子ビームを用いてゲッタ 活性化を行う場合には、ゲッタ層に電位を印加するため の配線が必要であるが、これには電子放出素子の正極側 の配線を用いても良いし、ゲッタ層に電位を供給するた めの専用の配線を形成しても良い。

【0053】図3(a), (b)は、マトリクス配線さ れた電子源の素子近傍の絶縁体上にゲッタ層を形成した 場合の構成を模式的に示したものである。(a)は平面 図、(b)はB-Bに沿った断面の構成を示す。電子放 出素子23としては表面伝導型電子放出素子の構成が模 式化して描かれているが、他の種類の電子放出素子であ っても差し支えない。

【0054】21はX方向配線(上配線)、22はY方 向配線(下配線)で電子放出素子23にそれぞれ接続さ れている。電子放出素子23の近傍にはゲッタ層24が 形成され、これがゲッタ活性化用配線25に電気的に接 続され、ゲッタ活性化の際適当な電位が与えられるよう になっている。Y方向配線22は絶縁性基体26上に設 置され、さらにその上に絶縁層27が形成され、その上 にX方向配線21、電子放出素子23、ゲッタ層24、 ゲッタ活性化用配線25が形成され、Y方向配線22と 電子放出素子23はコンタクトホール28を介して接続 される。29は接続用配線である。

【0055】上記各種配線は、スパッタ法、真空蒸着 法、メッキ法などの各種薄膜堆積法と、フォトリソグラ フィー技術の組み合わせ、あるいは印刷法などにより形 成される。ゲッタ層24はZr,Ti等の金属あるいは それらを含む合金をスパッタ法などにより成膜した後、 表面の窒化処理を行う。

【0056】この電子源を、実施態様の第1の場合と同 様にフェースプレート、支持枠、リアプレートと組み合 わせて画像表示装置を形成する。との場合、フェースプ レートは実施態様の第1の場合と同じくメタルバック上 20

のであっても良く、表示装置に求められる真空の程度、 寿命などの条件を考慮して適宜選択すればよい。

【0057】実施態様の第1の場合と同様に電子放出素 子23のフォーミング、活性化を行った後、外囲器内の - 圧力を十分低く、例えば10⁻¹ P a 以下としてから、ゲ ッタ活性化処理を行う。この処理は好ましい実施態様の - 第1の場合と同様に加熱して行っても良いし、電子放出 素子23から電子ビームを放出させ、同時にゲッタ活性 化用配線25を介してゲッタ層24に、電子放出素子2 3の正極側電極よりも高い電位を与えることにより、放 10 線21の上に形成されたゲッタ層である。これにより、 出された電子ピームをゲッタ層24に引き寄せ、との電 子ビームの衝撃によりゲッタ層24にエネルギーを与え ることにより、ゲッタ活性化を行っても良い。このと き、必要に応じて、電子ピームの方向を変化させるた め、フェースプレート上のメタルバックに負の電位を与

【0058】この後、排気管を封じ切り、蒸着型ゲッタ のフラッシュを行う。なお、ゲッタ層24の活性化、排 気管の封じ切り、蒸発型ゲッタのフラッシュの順序は、 状況に応じて前後しても良い。

【0059】同様の処理は、ゲッタの排気能力が低下し た場合や、一定期間毎に定期的に、ゲッタ再生処理とし て行っても良い。また、画像の表示と並行して、ゲッタ 層24の表面に吸着した分子を、常にゲッタ層24内部 に拡散させ、ゲッタ層24の表面を活性な状態に保つ処 理(クリーニング処理)は、突発的なガス放出による放 電などを防止する上で効果がある。との方法としては、 例えば上記の実施態様の装置においては、ゲッタ層24 にゲッタ活性化用配線25によって、素子の正極側電極 より高い電位を供給しながら、画像表示を行えばよい。 この様にすると、電子放出索子23から放出された電子 の一部が、ゲッタ層24に吸引され衝突する(もちろ ん、放出された電子の大部分は、フェースプレートに吸 引されて、画像を表示するのに用いられる。)。この電 子の衝突により、ゲッタ層24の表面は加熱され、吸着 分子のゲッタ材内部への拡散を促進する。この処理は、 画像表示中に常に行っても良いし、適当な間隔で行って も良い。装置の状況に応じて適宜選択する。

【0060】再生処理やクリーニング処理のためゲッタ 層24を加熱する方法としては、上記のように電子ビー 40 ムを用いるほか、何らかの加熱手段を電子源に設けても 良い。

【0061】さらに本発明の好ましい実施態様の第3 は、電子源基板の上面に露出した電子源の正極側の配線 の上にゲッタ層を形成するものである。この場合、上記 配線を形成する際に、配線材料(例えばAu,Ptな ど) の成膜につづいて、ゲッタ層を成膜し、一緒にバタ ーニングして形成することもできる。この場合には、活 性化用の配線を別に設ける必要がない。とのため、プロ セス、構成とも実施態様の第2の場合と比べて簡単にな 50 【0068】次に、上記の画像表示装置により、NTS

【0062】ゲッタ活性化は、加熱により行っても良い し、電子放出素子から電子ピームを放出させ、フェース プレートのメタルバックに負の電位を印加するなどの方 法により、電子ビームを上記の配線上に形成されたゲッ タ層に衝突させて行っても良い。

14

【0063】さらに、実施態様の第4として、図4に示 すように、好ましい実施態様の第2及び第3の構成を兼 備するものが可能である。18は、正極側(X方向)配 ゲッタ層18、24の面積はさらに増加させることがで きる。ゲッタ層18、24の形成法としては、それぞれ 別々に形成しても良いが、電子放出素子23の部分をマ スクで覆って、ゲッタ材を成膜した後、レーザーパター ニングにより、正極側配線上のゲッタ層18と、ゲッタ 活性化用配線25に接続された、その他のゲッタ層24 との間を切り離して、それぞれのゲッタ層18、24を 形成しても良い。レーザーパターニングの際のレーザー スポットによる走査パスを19で示す。

【0064】さらに、本発明の好ましい実施態様の第5 として、ゲッタ層の材質としてBaを主要成分とする合 金などの蒸着型ゲッタ材料を用いるものが可能である。 【0065】ただし、不必要な部分にゲッタ膜がつい て、配線をショートさせるなどの問題を生じないような 工夫が必要であり、蒸着型ゲッタを加熱したときに、ゲ ッタ材の蒸気が飛び出す方向が制限されるように、ゲッ タ材のホルダーを工夫する必要がある。具体的には、ゲ ッタ層を形成する部分、例えば電子放出素子の正極側配 線、の直上に、線状ゲッタを架張しておき、該線状ゲッ 30 夕の長さ方向に沿った切れ目を上記配線のある側に形成 しておくことにより、上記正極側配線の所望部分にの み、ゲッタ層を蒸着する方法が可能である。との場合、 茲着により形成されたゲッタ層はそのままでガスを吸着 する機能を有するので、活性化のための特別な工程は要 らない。

【0066】なお、上記第2から第5の実施態様の説明 では、マトリクス配線の電子源を例にして説明したが、 はして配線などその他の形態の電子源に対しても同様の 手法が適用できる。

【0067】以上説明したように、ゲッタ層をフェース プレートの画像表示領域中のメタルバック上、あるいは 電子源基板の絶縁体上、あるいは正極側配線上に形成す ることにより、より広いゲッタ面積を確保できる。しか も、動作に伴って最も激しくガスを放出する部位のどく 近傍にゲッタを配置することが可能となり、画像形成装 置の外囲器内部の圧力を低く保つことができるだけでは なく、発生したガスを速やかにゲッタに吸着させ、電子 放出素の特性の劣化や放出電流量の揺らぎを引き起こす ことを抑制することができるようになる。

C方式のテレビ信号に基づいたテレビジョン表示を行う 為の駆動回路の構成例について、図5を用いて説明す る。図5において、31は本発明の画像表示装置、32 は走査回路、33は制御回路、34はシフトレジスタで - ある。35はラインメモリ、36は同期信号分離回路、 37は変調信号発生器、VxおよびVaは直流電圧源で - ある。

【0069】画像表示装置31は、端子Dox1乃至D oxm、端子Doy1乃至Doyn、及び高圧端子Hv を介して外部の電気回路と接続している。端子Dox1 10 乃至Doxmには、画像表示装置内に設けられている電 子源、即ち、M行N列の行列状にマトリクス配線された 表面伝導型電子放出素子群を一行(N素子)ずつ順次駆 動する為の走査信号が印加される。

【0070】端子Doy1乃至Doynには、前記走査 信号により選択された一行の表面伝導型電子放出素子の 各素子の出力電子ビームを制御する為の変調信号が印加 される。高圧端子Hvには、直流電圧源Vaより、例え は10kVの直流電圧が供給されるが、これは表面伝導 型電子放出素子から放出される電子ピームに蛍光体を励 20 起するのに十分なエネルギーを付与する為の加速電圧で ある。

【0071】走査回路32について説明する。同回路 は、内部にM個のスイッチング索子を備えたもので(図 中、S1ないしSmで模式的に示している)ある。各ス イッチング素子は、直流電圧源Vxの出力電圧もしくは OV (グランドレベル) のいずれか一方を選択し、画像 表示装置31の端子Dox1ないしDoxmと電気的に 接続される。S1乃至Smの各スイッチング素子は、制 御回路33が出力する制御信号Tscanに基づいて動作す るものであり、例えばFETのようなスイッチング素子 を組み合わせることにより構成することができる。

[0072]直流電圧源Vxは、本例の場合には表面伝 導型電子放出素子の特性(電子放出しきい値電圧)に基 づき走査されていない素子に印加される駆動電圧が電子 放出しきい値電圧以下となるような一定電圧を出力する よう設定されている。

[0073]制御回路33は、外部より入力する画像信 号に基づいて適切な表示が行なわれるように各部の動作 を整合させる機能を有する。制御回路33は、同期信号 40 分離回路36より送られる同期信号Tsyscに基づいて、 各部に対してTscn,およびTsr, およびTun, の各制街 信号を発生する。

【0074】同期信号分離回路36は、外部から入力さ れるNTSC方式のテレビ信号から同期信号成分と輝度 信号成分とを分離する為の回路で、一般的な周波数分離 (フィルター) 回路等を用いて構成できる。同期信号分 離回路36により分離された同期信号は、垂直同期信号 と水平同期信号より成るが、ことでは説明の便宜上T stac信号として図示した。前記テレビ信号から分離され 50 【0081】シフトレジスタ34やラインメモリ35

16

た画像の輝度信号成分は便宜上DATA信号と表した。 該DATA信号はシフトレジスタ34に入力される。 【0075】シフトレジスタ34は、時系列的にシリア ルに入力される前記DATA信号を、画像の1ライン毎 にシリアル/パラレル変換するためのもので、前記制御 回路33より送られる制御信号Tsrr に基づいて動作す る (即ち、制御信号Tssr は、シフトレジスタ34のシ フトクロックであるということもできる。)。シリアル /パラレル変換された画像1ライン分(電子放出案子N 素子分の駆動データに相当)のデータは、 [d 1 乃至] dnのN個の並列信号として前記シフトレジスタ34よ り出力される。

【0076】ラインメモリ35は、画像1ライン分のデ ータを必要時間の間だけ記憶する為の記憶装置であり、 制御回路33より送られる制御信号Tuny に従って適宜 Idl乃至Idnの内容を記憶する。記憶された内容 は、Id'1乃至Id'nとして出力され、変調信号発 生器37に入力される。

【0077】変調信号発生器37は、画像データ I d' 1乃至 I d' n の各々に応じて表面伝導型電子放出素子 の各々を適切に駆動変調する為の信号源であり、その出 力信号は、端子Doy1乃至Doynを通じて画像表示 装置31内の表面伝導型電子放出素子に印加される。

【0078】前述したように、本発明を適用可能な電子 放出素子は放出電流Ieに対して以下の基本特性を有し ている。即ち、電子放出には明確なしきい値電圧Vth があり、Vth以上の電圧を印加された時のみ電子放出 が生じる。電子放出しきい値以上の電圧に対しては、素 子への印加電圧の変化に応じて放出電流も変化する。と のことから、本素子にパルス状の電圧を印加する場合、 例えば電子放出しきい値以下の電圧を印加しても電子放 出は生じないが、電子放出しきい値以上の電圧を印加す る場合には電子ビームが出力される。その際、パルスの 波高値Vmを変化させる事により出力電子ビームの強度 を制御することが可能である。また、パルスの幅Pwを 変化させることにより出力される電子ピームの電荷の総 量を制御する事が可能である。

【0079】従って、入力信号に応じて、電子放出素子 を変調する方式としては、電圧変調方式、バルス幅変調 方式等が採用できる。電圧変調方式を実施するに際して は、変調信号発生器37として、一定長さの電圧パルス を発生し、入力されるデータに応じて適宜パルスの波高 値を変調するような電圧変調方式の回路を用いることが できる、

【0080】パルス幅変調方式を実施するに際しては、 変調信号発生器37として、一定の波高値の電圧パルス を発生し、入力されるデータに応じて適宜電圧パルスの 幅を変調するようなパルス幅変調方式の回路を用いると とができる。

は、デジタル信号式のものをもアナログ信号式のものを も採用できる。画像信号のシリアル/バラレル変換や記 憶が所定の速度で行なわれれば良いからである。

【0082】デジタル信号式を用いる場合には、同期信 - 号分離回路36の出力信号DATAをデジタル信号化す る必要があるが、これには36の出力部にA/D変換器 - を設ければ良い。これに関連してラインメモリ35の出 力信号がデジタル信号かアナログ信号かにより、変調信 号発生器37に用いられる回路が若干異なったものとな る。即ち、デジタル信号を用いた電圧変調方式の場合、 変調信号発生器37には、例えばD/A変換回路を用 い、必要に応じて増幅回路などを付加する。パルス幅変 調方式の場合、変調信号発生器37には、例えば髙速の 発振器および発振器の出力する波数を計数する計数器 (カウンタ) 及び計数器の出力値と前記メモリの出力値 を比較する比較器(コンパレータ)を組み合せた回路を 用いる。必要に応じて、比較器の出力するパルス幅変調 された変調信号を表面伝導型電子放出素子の駆動電圧に まで電圧増幅するための増幅器を付加するとともでき

【0083】アナログ信号を用いた電圧変調方式の場 合、変調信号発生器37には、例えばオペアンプなどを 用いた増幅回路を採用でき、必要に応じてレベルシフト 回路などを付加することもできる。パルス幅変調方式の 場合には、例えば、電圧制御型発振回路(VOC)を採 用でき、必要に応じて表面伝導型電子放出素子の駆動電 圧まで電圧増幅するための増幅器を付加することもでき

[0084] このような構成をとり得る本発明の画像表 示装置においては、各電子放出素子に、容器外端子Do xl乃至Doxm、Doyl乃至Doynを介して電圧 を印加することにより、電子放出が生じる。高圧端子H vを介してメタルバック8に髙圧を印加し、電子ビーム を加速する。加速された電子は、蛍光膜7に衝突し、発 光が生じて画像が形成される。

【0085】ことで述べた画像形成装置の構成は、本発 明を適用可能な画像形成装置の一例であり、本発明の技 術思想に基づいて種々の変形が可能である。入力信号に ついては、NTSC方式を挙げたが入力信号はこれに限 られるものではなく、PAL、SECAM方式など他、 これよりも、多数の走査線からなるTV信号(例えば、 MUSE方式をはじめとする高品位TV)方式をも採用

【0086】本発明の画像形成装置は、テレビジョン放 送の表示装置、テレビ会議システムやコンピューター等 の表示装置の他、感光性ドラム等を用いて構成された光 プリンターとしての画像形成装置等としても用いること ができる。

[0087]

に詳述する。

【0088】(実施例1)本実施例の画像形成装置は、 図1に模式的に示された装置と同様の構成を有し、ゲッ タ層 9は、メタルバック8の全面に被覆されている。 【0089】又、本実施例の画像形成装置は、基板上 に 複数 (100行×300列) の表面伝導型電子放出 素子が単純マトリクス配線された電子源1を備えてい

【0090】電子源1の一部の平面図を図15に示す。 また、図中のA-A'断面図を図16に示す。但し、図 15、図16で、同じ記号を示したものは、同じものを 示す。ことで111は電子源基板、82は図1のDox mに対応するX方向配線(下配線とも呼ぶ)、83は図 1のDoynに対応するY方向配線(上配線とも呼 ぶ)、102は電子放出部を含む導電性膜、105、1 06は素子電極、141は層間絶縁層、142は素子電 極105と下配線82と電気的接続のためのコンタクト ホールである。

【0091】以下に、本実施例の画像形成装置の製造方 20 法について、図17、図18を参照しつつ説明する。

【0092】工程-a

清浄化した青板ガラス上に厚さ0.5μmのシリコン酸 化膜をスパッタ法で形成した電子源基板111上に、真 空蒸着により厚さ5 nmのCr、厚さ600 nmのAu を順次積層した後、ホトレジスト(AZ1370ヘキス ト社製)をスピンナーにより回転塗布、ベークした後、 ホトマスク像を露光、現像して、下配線82のレジスト パターンを形成し、Au/Cr堆積膜をウェットエッチ ングして、所望の形状の下配線82を形成する(図17 30 の(a))。

【0093】工程-b

次に、厚さ 1. 0μmのシリコン酸化膜からなる層間絶 縁層141をRFスパッタ法により堆積する(図17の (b)).

【0094】工程-c

前記工程bで堆積したシリコン酸化膜にコンタクトホー ル142を形成するためのホトレジストパターンを作 り、これをマスクとして層間絶縁層141をエッチング してコンタクトホール142を形成する。エッチングは 40 CF. とH, ガスを用いたRIE (Reactive Ion Etching) 法によった (図17の (c)).

【0095】工程-d

その後、素子電極105と素子電極間ギャップGとなる べきパターンをホトレジスト(RD-2000N-41 日立化成社製)で形成し、真空蒸着法により、厚さ5 n mのTi、厚さ100nmのNiを順次堆積した。ホト レジストパターンを有機溶剤で溶解し、Ni/Ti堆積 膜をリフトオフし、素子電極間隔Gは3μm、素子電極 【実施例】以下に好ましい実施例を挙げて、本発明を更 50 の幅は300μmとし、素子電極105、106を形成 した(図17の(d))。 【0096】工程-e

素子電極105、106の上に上配線83のホトレジス トパターンを形成した後、厚さ5nmのTi、厚さ50 OnmのAuを順次、真空蒸着により堆積し、リフトオ

フにより不要の部分を除去して、所望の形状の上配線8 3を形成した(図18の(e))。

【0097】工程-f

膜厚100nmのCr膜151を真空蒸着により堆積・ パターニングし、その上にPdアミン錯体の溶液(cc 10 p 4 2 3 0 奥野製薬 (株) 社製) をスピンナーにより回 転塗布、300℃で10分間の加熱焼成処理をした。ま た、こうして形成された、主元素としてPdよりなる像 粒子からなる電子放出部形成用の導電性膜102の膜厚 は8.5nm、シート抵抗値は3.9×10°Q/□で あった。なおととで述べる筬粒子膜とは、上述したよう に、複数の微粒子が集合した膜であり、その微細構造と して、微粒子が個々に分散配置した状態のみならず、微 粒子が互いに隣接、あるいは、重なり合った状態(島状 も含む)の膜をさし、その粒径とは、前記状態で粒子形 20 状が認識可能な微粒子についての径をいう(図18の (f)).

[0098] 工程-8

Cr膜151及び焼成後の電子放出部形成用の導電性膜 102を酸エッチャントによりエッチングして所望のパ ターンを形成した(図18の(g))。

【0099】工程-h

コンタクトホール142部分以外にレジストを塗布する ようなパターンを形成し、真空蒸着により厚さ5nmの Ti、厚さ500mmのAuを願次堆積した。リフトオ 30 フにより不要の部分を除去することにより、コンタクト ホール142を埋め込んだ(図18の(h))。

【0100】以上の工程により電子源基板111上に複 数(100行×300列)の電子放出部形成用の導電性 膜102が、上配線83と下配線82とにより単純マト リクス配線された電子源1を形成した。

【0101】工程-i

次に、図1に示すフェースプレート4を、以下の様に作 製した。

【0102】ガラス基体6の表面に、蛍光膜7を印刷法 40 行った。 により形成した。尚、蛍光膜7はストライプ状の蛍光体 (R、G、B) 13と黒色導電材 (ブラックストライ プ) 12とが交互に配列された図2の(a) に示される 蛍光膜とした。更に、蛍光膜7の上に、A 1 薄膜よりな るメタルバック8をスパッタリング法により50nmの 厚さに形成し、つづいて、Ti-Al合金よりなるゲッ タ層 9 をメタルバック 8 に重ねて形成した。 Ti-Al 合金のゲッタ層9の厚さは50mmとした。スパッタリ ングに用いたターゲットの組成は、Ti85%、Al1 5%の合金である。この後、スパッタ装置の真空漕内を 50 電流計である。ライン選択装置54により、X方向配線

窒素ガスで充たし、前記ゲッタ層9の表面に窒化物層を 形成した。

20

【0103】工程-j

次に、図1に示す外囲器5を、以下の様に作製した。 【0104】前述の工程により作製された電子源1をリ アプレート2に固定した後、支持枠3、上記フェースプ レート4を組み合わせ、電子源1の下配線82及び上配 線83を行選択用端子10及び信号入力端子11と各々 接続し、電子源1とフェースプレート4の位置を厳密に 調整し、封着して外囲器5を形成した。封着の方法は、 接合部にフリットガラスを塗布して大気中300℃で仮 焼成した後、各部材を組み合わせ、Arガス中400℃ 10分間の熱処理を行い接合した。なお、電子源1とり アプレート2の固定も同様の処理により行った。

【0105】次の工程を説明する前に、以後の工程にて 用いられた真空処理装置について、図6を用いて述べ

【0106】画像表示装置41は、排気管42を介して 真空容器43に接続され、該真空容器43には、排気装 置45が接続されており、その間にゲートバルブ44が 設けられている。真空容器43には、圧力計46、四重 極質量分析器 (Q-mass) 47が取り付けられてお り、内部の圧力及び、残留ガスの各分圧をモニタできる ようになっている。外囲器5内の圧力や分圧を直接測定 することは困難なので、真空容器43の圧力と分圧を測 定し、この値を外囲器5内のものとみなす。排気装置4 5はソープションポンプとイオンポンプからなる超高真 空用排気装置である。真空容器43には、複数のガス導 入装置が接続されており、物質源49に蓄えられた物質 を導入することができる。導入物質はその種類に応じ て、ボンベまたはアンプルに充填されており、ガス導入 量制御手段48によって導入量が制御できる。ガス導入 量制御手段48は、導入物質の種類、流量、必要な制御 精度などに応じて、ニードルバルブ、マスフローコント ローラーなどが用いられる。本実施例では、ガラスアン プルに入れたアセトン (СН,), СОを物質源49と して用い、ガス導入量制御手段48として、スローリー クバルブを使用した。

【0107】以上の真空処理装置を用いて以後の工程を

【0108】工程-k

外囲器5の内部を排気し、圧力を1×10⁻¹Pa以下に し、電子源基板111上に配列された前述の複数の電子 放出部形成用の導電性膜102 (図18(h)) に、電 子放出部を形成する為の以下のフォーミング処理を行っ tc.

【0109】図7に示すように、Y方向配線22を共通 結線してグランドに接続する。51は制御装置で、パル ス発生器52とライン選択装置54を制御する。53は 23から1ラインを選択し、これにパルス電圧を印加する。フォーミング処理はX方向の素子行に対し、1行(300素子)毎に行った。印加したパルスの波形は、図8(a)に示すような三角波パルスで、波高値を徐々に上昇させた。パルス幅T1=1msec.、パルス間隔T2=10msec.とした。また、三角波パルスの間に、波高値0.1Vの矩形波パルスを挿入し、電流を測ることにより各行の抵抗値を測定した。抵抗値が3.3kΩ(1素子あたり1MΩ)を超えたところで、その行のフォーミングを終了し、次の行の処理に移った。これをすべての行について行い、すべての前記導電性膜(電子放出部形成用の導電性膜102)のフォーミングを完了し各導電性膜に電子放出部を形成して、複数の表面伝導型電子放出素子が単純マトリクス配線された電子

【0110】工程-1

源1を作成した。

真空容器 4 3内にアセトン(C H,), C O と水素 H, を導入し、それぞれの分圧が(C H,), C O; 1. 3 × 10-'Pa、H, ; 1. 3×10-'Paとなるように 調整し、素子電流 1 fを測定しながら上記電子源 1 にパ 20 ルスを印加して各電子放出素子の活性化処理を行った。 パルス発生器 5 2 により生成したパルス波形は図 8

(b) に示した矩形波で、波高値は14V、パルス間隔は $T1=100\mu$ sec.、パルス間隔は 167μ sec.である。ライン選択装置54により、 167μ sec.毎に選択ラインをDx1からDx100まで順次切り替え、この結果、各素子行には $T1=100\mu$ sec.、T2=16.7msec.の矩形波が行毎に位相を少しずつシフトされて印加されることになる。

[0111]電流計53は、矩形波パルスのオン状態(電圧が14Vになっている時)での電流値の平均を検知するモードで使用し、この値が600mA(1素子あたり2mA)となったところで、活性化処理を終了し、外囲器5内を排気した。

【0112】工程-m

排気を続けながら、不図示の加熱装置により、画像表示 装置41 および真空容器43の全体を250℃に、24 時間保持した。この処理により、外囲器5及び真空容器 43の内壁などに吸着されていたと思われる(CH,) 、CO及びその分解物が除去された。これはQ-mas s47による観察で確認された。

【0113】工程-n

つづいて、ゲッタ活性化処理を行った。これは上述のようにメタルバック8上に積層されたゲッタ層9に、画像表示用の電子源1により生成された電子ビームを照射することにより行う。

【0114】電子源1の駆動は、工程-1と同様に行 う。すなわち、ライン順次で60Hzの電子放出を各行 の素子に起こさせる。メタルバック8に接続された高圧 端子Hvには、先ずVa=4kVを印加する。本実施例 50

では、Va=5kV、素子電圧Vf=15Vを印加した時に、電子ビームが本来の画素の部分に到達するように位置合わせが行われている。本実施例で電子源1に用いた表面伝導型電子放出素子から放出された電子は、表示装置の電子源1の基板面に沿った方向の運動量成分を有するため、この状態では、本来の位置からずれて画素でない部分に到達する。この処理を3時間継続した後、上記電圧を4kVと5kVの間で繰り返しゆっくりと変化させる。変化のレートは、50V/min.としたが、急激な電圧変化による不都合がなければ良く、特にこの値に限るものではない。

22

【0115】との処理を5時間行って、ゲッタ活性化処理を終了した。

【0116】なお、実際の画像表示の際、ゲッタとして働くのは主に画素以外の部分であり、上記処理では、まず、この部分の活性化を行った。つづいて高圧端子H v に印加する電圧を変化させ、電子ビームの到達位置を変化させて、全体が活性化するようにした。この過程で、より高いエネルギーの電子ビームがフェースプレート4を照射するようになるため、蛍光体などから若干のガス放出が起こる。しかし、予め比較的低いエネルギーでゲッタ活性化された部分が作られているため、放出ガスの多くはここで吸収され、電子源1の特性に影響を及ぼすことを防止できる。

 $\{0117\}$ との後、さらにVa=6kVまで、上昇させ、蛍光体からガスを放出させた。本実施例の装置は、Va=5kVで使用することを想定しており、予めこれより高い電圧で照射しておくことにより、実際の使用の際のガス放出を減少せしめるものである。

【0118】なお、本実施例で用いた、表面伝導型電子放出素子は、放出された電子が、素子の負極から正極に向かう方向(便宜的に「横方向」と呼ぶ)の運動量成分を持つため、フェースプレート4上でのビームの到達点は、電子放出素子の位置から横方向にずれる。このズレーの大きなを公文とすると、近似的に

[0119]

【数1】

$$\triangle \times \propto \sqrt{\frac{V \Gamma}{V a}}$$

0 の関係が成立することが確かめられている。従って上記の、 $Va \times 6 k V$ に上昇させる処理は、 $Vf / Va \times C$ 定に保って、行った。すなわち、Va = 6 k Vのとき、Vf = 18 Vに設定した。

【0120】工程-o

圧力が1.3×10⁻¹ Pa以下となったことを確認してから、排気管をバーナーで加熱して、封じ切る。つづいて、画像表示領域の外に予め設置された蒸着型ゲッタを高周波加熱によりフラッシュさせる。

【0121】以上により本実施例の画像表示装置を作成した。

[0122] (実施例2) Ti-Alのゲッタ層の厚さを30nmとしたこと以外は、実施例1と同様の処理を行って本実施例の画像表示装置を作成した。

[0123] (実施例3) Ti-Alのゲッタ層の厚さを200nmとしたこと以外は、実施例1と同様の処理を行って、本実施例の画像表示装置を作成した。

[0124] (実施例4) Ti-Alのゲッタ層の厚さを100nmとしたこと以外は、実施例1と同様の処理を行って、本実施例の画像表示装置を作成した。

【0125】(実施例5)本実施例は、メタルバック自体をゲッタ材にて作成した例を示すものである。まず、実施例1と同様に工程-jまでを行った。ただし、メタルバック自体を非蒸発型ゲッタ材の薄膜で形成した。該ゲッタ材の薄膜はスパッタリング法により厚さ50nmに形成したもので、ターゲットには、Zr75%、V20%, Fe5%の合金を用いた。

【0126】次に、真空処理装置の排気装置として、ロータリーポンプとターポポンプにより構成された、高真空用排気装置を用い、フォーミング処理を、真空装置内の圧力を1.3×10「Pa以下として、実施例1の工 20程-kと同様に行い、活性化処理を、実施例1の工程-1と同様のパルスを印加して行った。真空容器内には特にガスを導入することはせず、上記排気装置からの拡散により真空容器内に僅かに残留する有機物質を利用して炭素を堆積させることによって行った。このとき真空容器内の圧力は2.7×10「Pa程度であった。

 $[0\ 1\ 2\ 7]$ 活性化終了後、 $1\ 6\ V$ を印加して素子電流 $I\ f$ と、放出電流 $I\ e$ の測定を行ったところ、 $I\ g$ 子 あたりの平均値は、 $I\ f=2$. $2\ m$ A、 $I\ e=2$. $2\ \mu$ A であった。

【0128】つづいて、外囲器の外部の、フェースプレートの近傍にヒーターを近付け、これにより、フェースプレートを約300℃に加熱して、ゲッタ活性化を行った。

【0129】つづいて、実施例1の工程-oと同様に排 気管をパーナーで加熱して封じ切り、蒸着型ゲッタをフ ラッシュさせ、本実施例の画像表示装置を作成した。

【0130】(実施例6)メタルバックをゲッタ材の薄膜で形成し、その膜厚を70nmとしたこと以外は、実施例5と同様の処理を行って本実施例の画像表示装置を 40作成した。

【0131】(実施例7)メタルバックをゲッタ材の薄膜で形成し、その膜厚を100nmとしたことを除き、実施例5と同様の処理を行って本実施例の画像表示装置を作成した。

[0132] (実施例8) メタルバックをゲッタ材の薄膜で形成し、その膜厚を20nmとしたことを除き、実施例5と同様の処理を行って本実施例の画像表示装置を作成した。

【0133】(実施例9)本実施例は、上記実施例1と 50

類似しているが、フェースプレートのメタルバック上の ゲッタ層がストライプ状にパターニングされており、図 2の(a)に示した黒色導電体12よりなるブラックス トライブ上にのみメタルバックを介して積層形成された ものであることが異なる。このゲッタ層の形成方法を以 下に説明する。

24

【0134】図2の(a)に示した蛍光膜の上に、厚さ50nmのA1薄膜よりなるメタルバックをスパッタリング法により形成した。フェースプレートをスパッタリング装置から取り出し、ゲッタ膜形成用のストライプ状の開□部を有するマスクを取り付ける。マスクとフェースプレートは、マスクの開□部が蛍光膜の黒色導電体12のストライブに一致するように十分な精度で位置合わせをし、蛍光膜を損傷しないためにマスクとフェースプレートが直接接触しないよう注意して固定した。これを再度スパッタリング装置にセットし、厚さ300nmのフェーV-Feよりなるゲッタ層を形成した。該ゲッタ層形成用のスパッタリングターゲットは、実施例5で用いたものと同様である。この後、スパッタ装置の真空漕内を窒素ガスで充たし、ゲッタ層の表面に窒化物層を形成した。

【0135】その他の工程は、実施例1と同様に行い、 本実施例の画像表示装置を作成した。

【0136】(実施例10)本実施例は、図3に模式的に示した構造の電子源を用いて構成した画像表示装置である。まず、以下に図9を用いてその電子源の製造方法を説明する。図9に示すのは図3(a)のB-Bに当る部分に沿った断面の構造である。

【0137】工程-A

30 清浄化した青板ガラス上に厚さ0.5μmのシリコン酸化膜をスパッタ法で形成した絶縁性基体26上に、真空蒸着法により、厚さ5nmのCr、厚さ600nmのAuを順次積層した後、ホトレジスト(AZ1370・ヘキスト社製)をスピンナーにより回転塗布し、ベークした後、ホトマスク像を露光、現像してY方向配線の形状に対応するレジストパターンを形成し、Au/Cr堆積膜をウェットエッチングして所望の形状のY方向配線(下配線)22を形成した(図9の(A))。

【0138】工程-B

次に厚さ1.0μmのシリコン酸化膜からなる、絶縁層 27をRFスパッタ法により堆積した(図9の (B))。

【0139】工程-C

工程-Bで堆積したシリコン酸化膜にコンタクトホールを形成するためのホトレジストパターンを作り、これをマスクとした絶縁層27をエッチングしてコンタクトホール28を形成した(図9の(C))。エッチングはCF、とH、ガスを用いたRIE(Reactive Ion Etching)法によった。

) 【0140】工程-D

その後、一対の接続用配線 (素子電極) 29と素子電極 間ギャップGとなるべきパターンをホトレジスト(RD -2000N-41・日立化成社製)で形成し、真空蒸 着法により、厚さ5nmのTi、厚さ100nmのPt を順次堆積した。ホトレジストパターンを有機溶剤で溶 「解し、Pt/Ti堆積膜をリフトオフし、衆子電極間隔 3μm、幅300μmの一対の接続用配線29を形成し ^{*}た(図9の(D))。

【0141】工程-E

コンタクトホール以外をフォトレジストマスクで覆い、 真空蒸着法により厚さ500nmのAuを堆積、フォト レジストを有機溶剤で除去しリフトオフにより不要なA u蒸着膜を除去することにより、コンタクトホール28 を埋めた(図9の(E))。

【0142】工程-F

X方向配線21 およびゲッタ活性化用配線25のホトレ ジストパターンを形成した後、厚さ5nmのTi、厚さ 500nmのAuを順次真空蒸着により堆積し、リフト オフによる不要な部分を除去して、所望の形状のX方向 配線21およびゲッタ活性化用配線25を形成した(図 20 90(F)).

【0143】工程-G

厚さ50nmのCr膜を真空蒸着法により形成し、その 上にフォトレジスト層を形成。フォトマスクを用いて露 光、現像して、導電性膜の形状に対応した開口部を有す るレジストマスクを形成し、ウェットエッチングしてC r 膜に同様の開口部を形成、有機溶剤でフォトレジスト を除去して、CRマスクを形成する(図9の(G))。 【0144】工程-H

Pdアミン錯体の溶液 (ccp-4230; 奥野製薬 (株) 製) をスピンナーによって塗布し、大気中で30 0℃12分間の焼成を行い、PdOを主成分とする微粒 子膜を形成した。次いで、エッチャントに浸してCェマ スクを除去、リフトオフにより所定の形状のPdO微粒 子膜からなる導電性膜30を形成した(図9の (H)).

【0145】工程-1

上記絶縁性基体26に、ゲッタ層の形状に対応した開口 を有するメタルマスクを被せ、位置合わせを行って固定 よりZェーV-Fe合金よりなるゲッタ層24を形成す る。ゲッタ層24の厚さは300nmとなるように調整 した。使用したスパッタリングターゲットの組成は、2 r;70%、V;25%、Fe;5%(重量比)であ る。成膜終了後直ちに、スパッタリング装置内に窒素N 2 を導入し、ゲッタ層24の表面に窒化物層を形成した (図9の(1))。

【0146】工程-J

上述のように作成された電子源基板と、フェースプレー

合わせ、フリットガラスにより固定した。フェースプレ ートは、実施例1と同様のものを用いても良いが、本実 施例では、A1のメタルバック(厚さ100nm)上に 実施例 1 で前述した様なゲッタ層を有しないものであ

26

【0147】 工程-K

上記工程で形成した画像表示装置に実施例1と同様、図 6 および図7 に示した装置により、フォーミング処理及 び活性化処理を行った。

【0148】工程-L

次に、実施例1の工程-mと同様にして、外囲器内部の 清浄化を行った。

【0149】工程-M

次に、電子源の活性化処理(実施例1の工程-1に記 鉞)の時と同様なパルスを印加し、電子放出素子23か ら電子ビームを放出させる。高圧端子Hvには-1kV を印加、ゲッタ活性化用配線25には+50Vを印加し た。これにより電子放出素子23から放出された電子 は、近くにおかれたゲッタ層24に引き寄せられ衝突し エネルギーを与える。これによりゲッタ活性化が行われ る.

【0150】工程-N

圧力が1.3×10-1Pa以下であることを確認し、排 気管を加熱して封じ切り、つづいて画像表示領域の外に 配置した蒸着型ゲッタのフラッシュを髙周波加熱によっ

【0151】以上のようにして、本実施例の画像表示装 置を作成した。

【0152】(実施例11)本実施例の構成は、原理的 30 には図4に模式的に示されたものであるが、製造を容易 に行うため、本実施例では、図11に示すようにゲッタ 層18、24を配置した。本実施例の画像表示装置の製 造方法は以下の点を除いて実施例10と同様である。以 下に実施例10と異なる工程について説明する。

【O 1 5-3】工程-Hまでは、前述の実施例-1-0と同様 に行う。

【0154】工程-1

次に、図10のゲッタ層18、24の形状に対応した開 □を有するメタルマスクを用いて、ゲッタ層18、24 し、スパッタリング装置に設置し、スパッタリング法に 40 を形成する。ゲッタ層18、24の厚さは300mmと なるよう調整した。更に、実施例10の工程-J~工程 -Mまで同様に行う。ここで工程-Mはゲッタ層18、 24のうち、ゲッタ層24の活性化工程である。

【0155】工程-M'

次に、ゲッタ層18の活性化を行う。ゲッタ活性化用配 線25に印加する電位を-50Vとする以外は工程-M と同様である。ゲッタ活性化用配線25に-50Vを印 加することにより、電子放出素子23から放出された電 子ビームは、電子源の正極側配線であるX方向配線21 ト、支持枠、リアプレートを実施例1と同様にして組み 50 に電気的に接続されているゲッタ層18に衝突してエネ

ルギーを与え活性化する。ゲッタ活性化用配線25及びそれに接続されたゲッタ層24に-50Vを印加するのは、これによりゲッタ層24の方に向かう電子に反発力を与え、ゲッタ層18に衝突する電子を増加させるためである。

【0156】つづいて工程-Nを実施例10と同様に行い本実施例の画像表示装置を作成した。

【0157】(比較例1)実施例1と類似の画像表示装置を作成した。但し、本比較例においては、図1のゲッタ層9を配置せず、メタルバック8の厚さを100nm 10とした。以上の点を除いて、本比較例の画像表示装置を、実施例1と同様の構成、同様の方法で作成した。

[0158]以上で述べた実施例1~11及び比較例1の画像表示装置の比較評価を行った。評価は、単純マトリクス駆動を行い、画像表示装置を連続全面発光させ、輝度の経時変化を測定した。輝度は発光を続けると徐々に低下するが、その様子は、測定する画素の位置により異なり、画像表示領域の中央付近では低下が大きく、周辺では小さい。Dx50とDy150の交点付近の輝度の変化を光センサーにより計測した結果を図19に示す。

【0159】実施例1、2、4、5、6、7は初期の輝度の値は、互いに異なるが、いずれも駆動に伴う低下は少ない。初期の輝度が互いに異なるのは、ゲッタ層を透過して蛍光体に到達する電子の数が、ゲッタ層の厚さによって異なるためである。実施例3、8も、実施例1、2、4、5、6、7よりも効果は劣るものの、比較例1に比べて輝度の低下は少ない。

【0160】比較例1の画像表示装置では、Dx50とDy149、Dy150、Dy151の交点にある素子の放出電流が減少しており、これが輝度の低下に対応している。従って、この現象は、蛍光体の劣化ではなく、電子源の特性の劣化によるものと思われる。中央部での低下が大きいのは、蒸着型ゲッタが、画像表示領域の外にしかなく、中央部では放出ガスの圧力が高くなるため、これにより電子放出素子の特性が劣化するためと推定される。

[0161] 実施例では、画像表示領域全体にわたりゲッタが配置されているため、放出ガスの影響が小さくなっているものと考えられる。

【0162】 (実施例12) 本実施例は、図12

(a). (b) に示した電子源を用いた画像表示装置に関する。図12(a) は平面図、図12(b) は、B-Bに沿った断面図である。X方向配線(上配線)21とY方向配線(下配線)22の交差する部分には、層間絶縁層61が形成されている。62はX方向配線21と表面伝導型の電子放出素子23を結ぶ配線バッドである。

[0163] との電子源はリアプレート64の上に直接 れ込んでゆくため、X方向配線21の電流容量がY方向形成されたものである。リアプレート64は、240m 配線22及び配線パッド62に比べて大きいととが好き m×320mmの青板ガラスを用い、X方向配線21は 50 しいからである。従って、X方向配線21の上にのみ、

幅500μm、厚さ12μm、Y方向配線22及び配線バッド62は幅300μm、厚さ8μmで、いずれもAgペーストインキを印刷、焼成したものである。層間絶縁層61は、ガラスペーストを印刷、焼成したもので、厚さは20μmである。なお、X方向配線21は100本、Y方向配線22は200本形成し、X方向配線取り出し電極とも幅600μm、厚さ2μmとして形成し、それぞれの配線に電気的に接続、リアブレート64の端部までくるように作成した。【0164】接続用配線(素子電極)29は厚さ100nmのPt蒸着膜を形成し、フォトリソグラフィー技術により電極間隔L=2μm、素子電極幅W=300μmとした。Pdの微粒子よりなる導電性膜30は、上述の実施例と同様の工程により作成した。

【0165】フェースプレートは、190mm×270mmの青板ガラスに、P-22の緑色蛍光体を塗布、平滑処理(通常「フィルミング」と呼ばれる)を行い、さらに真空蒸着法によりメタルバックとして厚さ200nmのA1薄膜を成膜した。メタルバックを電気的に高圧端子に接続するための配線が、予めAgペーストの印刷・焼成によって形成されている。

【0166】支持枠は、厚さ6mm、外形150mm×230mm、幅10mmの青板ガラスで形成され、外径6mm、内径4mmの青板ガラス製の管が取り付けられている。

【0167】以上のリアプレート64、フェースプレート及び支持枠をフリットガラス(LS-7105:日本電気硝子(株)製)により接合した。このとき、X方向配線21の直上に図13の様に線状ゲッタ65を架張した。該線状ゲッタ65は、断面の中心部にBa-A1合金を有し、その周囲の一部が切り欠かれたもので、該切り欠き部66が下に向くように架張した。

[0168] この後、実施例1の工程-k~工程-mと 同様の処理を行った。フォーミング処理の際、外囲器内 の圧力はT. 3×10 Paとし、パルス幅T-1=1-msec.、パルス間隔T2=10msec.、波高値5 Vの三角波パルスを60秒間印加して行った。

【0169】活性化を終了した後、外囲器内を十分排気 し、線状ゲッタ65をフラッシュさせて、上配線21上 にゲッタ層63を形成した。

【0170】との後、排気管を封じ切って、本実施例の 画像表示装置を作成した。

【0171】なお、本実施例においては、X方向配線21の幅は、Y方向配線22及び配線バッド62の幅よりも広い。これは、単純マトリクス駆動の際、ある瞬間にはX方向配線21の1つを選択して電流を流し、この電流は、Y方向配線22のそれぞれに入力信号に応じて流れ込んでゆくため、X方向配線21の電流容量がY方向配線22及び配線バッド62に比べて大きいことが好ましいからである。従って、X方向配線21の上にのみ、

ゲッタ層63を形成しても、十分な面積が確保される。 【0172】(実施例13)本実施例は、電子源を構成する電子放出素子として、横型の電界放出型電子放出素子として、横型の電界放出型電子放出素子を用いたものである。電子源基板の基本的な構成は、実施例5に示したものと同様であるが、電子放出素子の部分は図14に模式的に示すような構造を有する。

[0173] 図14において、絶縁性基板26の上に絶縁層27を介し、エミッタ71とゲート72が形成されている。エミッタ71とゲート72は厚さ0.3 μmの Pt 薄膜により形成されている。エミッタ71の先端部 10が電子放出部で、先端の角度は45°とした。

[0174]製造方法は、実施例10とほぼ同様な手順であるが、図9(A)、(B)間での工程を行った後、スパッタ法により、厚さ0.3μmのPt膜をスパッタ法により形成する。続いてレジストを塗布、ベーキングしてレジスト層を形成した後、フォトマスクを用いて露光、現像して、エミッタ71及びゲート72の形状に相当するレジストパターンを形成する。この後ドライエッチングを施し、所望の形状のエミッタ71及びゲート72を形成した後、レジストを除去する。これにより、図14に示す形状のエミッタ71とゲート72の対が、絶縁性基体26上の所定の位置に形成される。

【0175】これに続いて、図9(C)~図10(F)に対応する工程を施すことにより、絶縁性基板26上の所望の位置それぞれにエミッタ71とゲート72の対を形成し、電子源基板を完成した。

【0176】この電子源基板を用いて、実施例10とほぼ同様の手順で、画像形成装置を形成した。ただし、表面伝導型電子放出素子を用いた場合と異なり、フォーミング処理は必要としない。駆動に用いた電圧バルスの波 30高値は100V、ゲッタ活性化のためにゲッタ活性化用電極に供給した電位は140Vとした。

【0177】(比較例2)実施例13と同様に作成した画像表示装置であるが、ゲッタ活性化処理は行わない。

[0-1-7-8-]-実施例-1-4と比較例2の装置を前記と同様な方法で比較した。実施例14の画像表示装置は長時間安定な動作をしたが、比較例2の装置は、画像表示領域の中央の輝度が徐々に低下した。

[0179]

[発明の効果]以上、述べたように本発明は、画像形成 40 部材のメタルバックにゲッタ材を有し、あるいは電子源基板の、画像形成部材の画像形成領域に対向する部分の電子放出素子以外の領域にゲッタ材を配設することにより、外囲器内に発生したガスが速やかにゲッタ材に吸着されるので、電子放出素子の特性の劣化を抑制でき、結果的に、長時間動作させた場合の輝度の低下、とりわけ画像表示領域の中央付近での輝度の低下を抑制することができる。

【0180】また、ゲッタ材を上記のように配置したことにより、ゲッタ材の活性化を、他の特別な仕組みを必 50

要とせずに、電子源からの電子<mark>線照射により行うことが</mark> できる

30

【0181】なお、本発明は、電子源と画像形成部材の間に、制御電極などの電極構体を有しない画像表示装置において特に有効であるが、制御電極などを有する画像表示装置に対して本発明を適用した場合にも、同様の効果が当然期待される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の画像形成装置の第1の実施形態の外囲 器の構造を示す、一部を破断した斜視図である。

【図2】蛍光膜の構造を説明するための図であり、同図(a)はブラックストライプの構造、同図(b)はブラックマトリクスの構造を示す。

【図3】図1に示した電子源の一例の構成を示す模式的 平面図、及びそのB-B線断面図である。

【図4】図1 に示した電子源の他の例の構成を示す模式 的平面図である。

【図5】マトリクス配置の電子源を用いて構成した画像表示装置により、NTSC方式のテレビ信号に基づいたテレビジョン表示を行うための駆動回路の構成例を示すブロック図である。

【図6】画像表示装置の製造に使用する真空処理装置の 獣要を示す模式図である。

【図7】画像表示装置の製造工程、フォーミング処理及び活性化処理に用いる回路の構成を示す模式図である。

【図8】フォーミング処理時に与えられる電圧波形の例を示す図である。

【図9】本発明の実施例6の電子源の製造工程を説明するための図である。

【図10】本発明の実施例6の電子源の製造工程を説明 するための図である。

【図11】本発明の実施例7の電子源の構成を説明する ための模式的平面図である。

[図12] 本発明の実施例8の電子源の構成を説明するための、模式的平面図及びそのB-B線断面図である。

【図13】図12に示した電子源の製造方法を説明する ための模式図である。

【図 14】本発明の実施例9の電子放出部付近の構造の 模式図である。

【図15】複数の表面伝導型電子放出素子がマトリクス 配線された電子源を模式的に示す平面図である。

【図16】図15に示した電子源のA-A、線断面図である

【図17】図15に示した電子源の製造工程を説明する ための図である。

【図18】図15に示した電子源の製造工程を説明する ための図である。

【図19】本発明の実施例1~11と比較例との評価結果を示すグラフである。

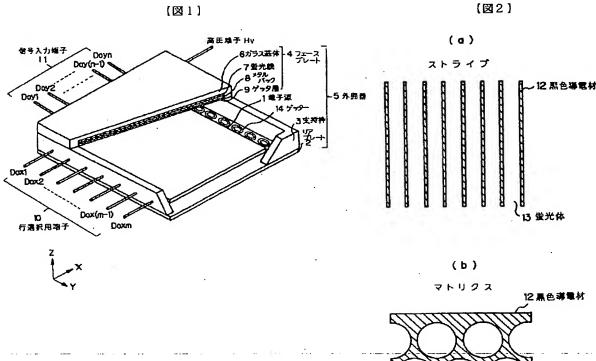
【図20】従来の平板状画像表示装置のゲッタ処理に関

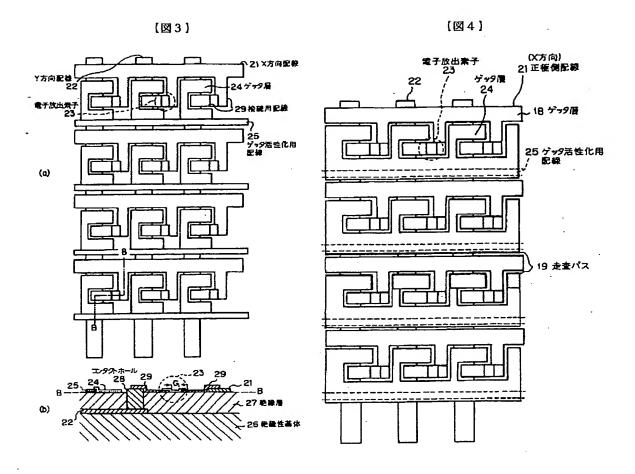
(17)

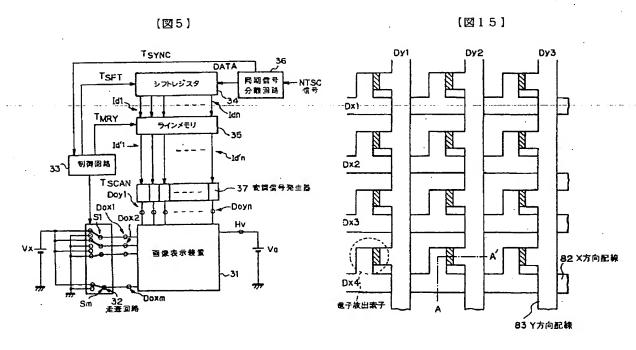
31		32
わる部分の断面図である。	* 1 1	信号入力端子
【符号の説明】	12	黒色導電材
1 電子源	1 3	蛍光体
2 リアプレート	2 1	X方向配線(上配線)
3 支持枠	2 2	Y方向配線(下配線)
4 フェースプレート	2 3	電子放出索子
5 外囲器	2 5	ゲッタ活性化用配線
6 ガラス基体	26	絶縁性基体
7 蛍光膜	2 7	絶縁層
8 メタルバック	10 7 l	エミッタ
9、18、24 ゲッタ層	7 2	ゲート

10 行選択用端子

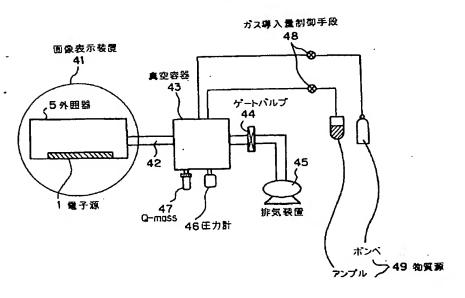
【図2】

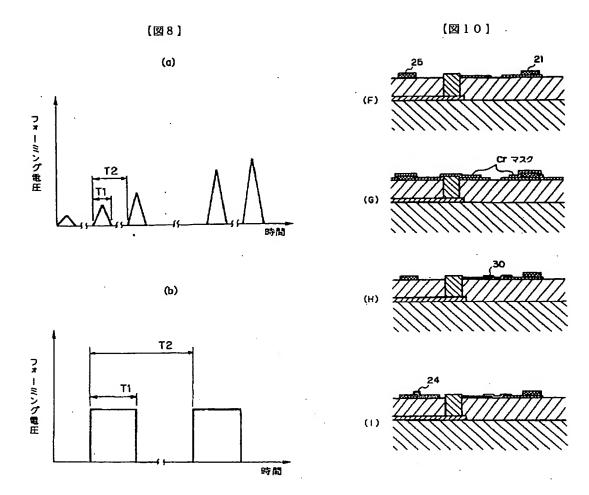




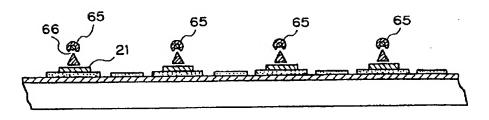


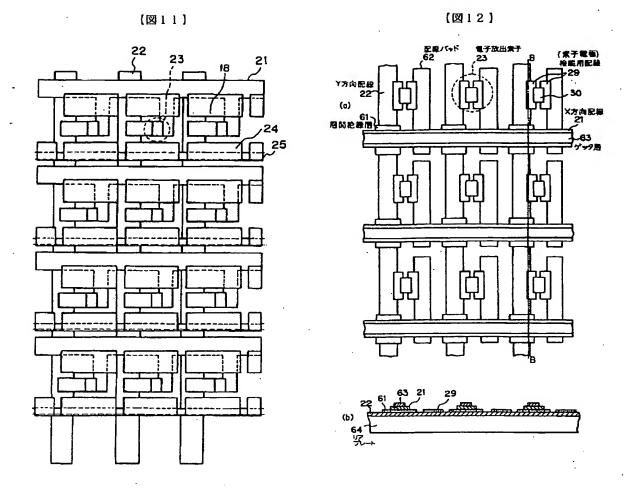
[図6]

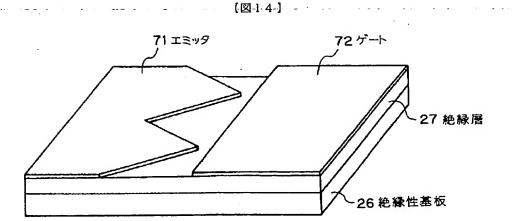




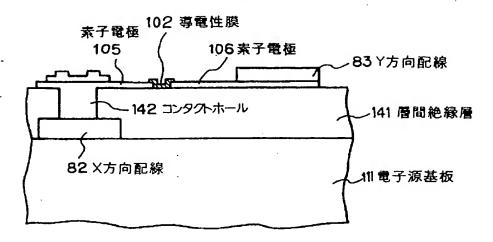
【図13】



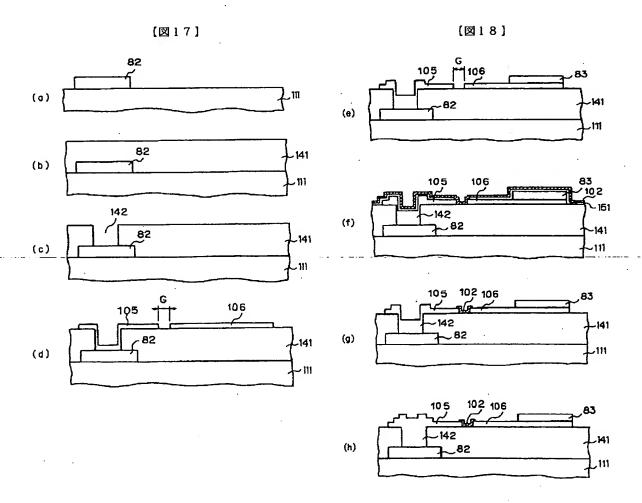




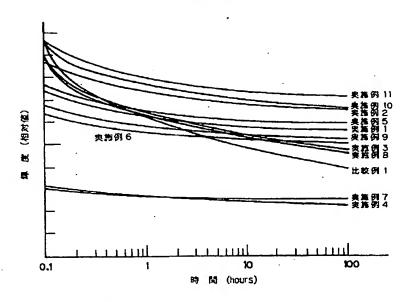
[図16]



A-A'断面図

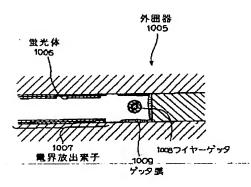


【図19】

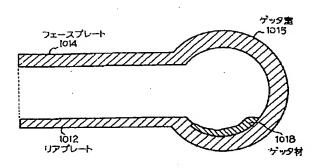


[図20]

(a)



(b)



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁵ H01J 31/12 識別記号

FΙ HO1J 31/12 技術表示箇所

С